IEN-PI-69/



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA MUCLEAR INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

FABRICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE

DETETORES SENICONDUTORES

nor

Oriando Ferreira Lemos Junior (Divisão de Fisica Nuclear)

> Submetida à Facola Politécnica de Universidedo de São Paulo en proenchimen to parcial dos roquisitos para o grau de Mastre en Ciéncias.

agdato, 1969

Rio de Jeneiro, GB. BRASIL FABRICAÇÃO
E
UTILIZAÇÃO
DE
DETETORES SEMICONDUTORES

Orlando Ferreira Lemos Junior

Crititad i yozé Goldensberg



Submetida à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em preenchimento parcial dos requisitos para o grau de Mestre em Ciências. FABRICAÇÃO

E

UTILIZAÇÃO

DE

DETETORES SEMICONDUTORES

RESUMO

Nêste trabalho relato a montagem de um Laboratório para Fabricação de Detetores de Ge-Li e as técnicas empregadas na fabricação de um detetor Planar de Ge-Li, com 7 cm² x 5 mm, para o Laboratório do Acelerador Linear da Universidade de São Paulo, bem como a utilização de detetor coaxial de Ge-Li, com 22 cm³, para análise de raios γ de produtos de fissão no Institut3 de Enganharia Nuclear.

FABRICATION

ET

UTILISATION

DES

DETECTEURS A SEMICONDUCTEURS

RÉSUMÉ

Ce travail décrit le montage d'un Laboratoire Destiné à la Fabrication des Detecteurs de Ge-Li et les techniques utilisées pour la fabrication d'un detecteur Planar de Ge-Li de 7 cm² x 5 mm pour le Laboratoire de l'Accelerateur Linéaire de l'Université de São Paulo, ainsi que l'utilisation d'un détecteur coaxial de Ge-Li, de 22 cm³, pour l'analyse des rayons γ des produits de fission à "l'Instituto de Engenharia Nuclear".

FABRICATION

AND

UTILIZATION

0 F

SEMICONDUCTOR RADIATION DETECTORS

ABSTRACT

This paper describes the assembly of the equipment for the fabrication of Ge-Li drifted detectors and the technique used in the preparation of a Planar detector of 7 cm 2 x 0,5 cm for the Laboratory of the Linear Accelerator at the University of São Paulo, as well as the utilization of a 22 cm 3 coaxial detector for the analysis of fission product gamma-rays at the Instituto de Engenharia Nuclear, Guanabara.

AGRADECIMENTOS

Desejo agradecer ao Dr. José Goldemberg, Diretor do Laboratório do Acelerador Linear da Universidade de São Paulo, pela orientação dos trabalhos e solicitude. Ao Prof. Arthur Gerbasi da Silva, Chefe da Divisão de Física Nuclear do Instituto de Engenharia Nuclear, por me oferecer a oportunidade do estágio e cursos na Universidade de São Paulo e cooperação na execução dos mesmos. Aos colegas Rolf. H. Töpke, Rex Nazaré Alves e Maurício Grimberg do Instituto de Engenharia Nuclear, Manoel de Abreu da Divisão de Física Nuclear do Instituto de Energia Atômica, Albert Bond e Alinka Lépine do Laboratório do Acelerador Eletrostático da Universidade de São Paulo, Yamato Miyao do Laboratório do Acelerador Linear, Yukio Ishikawa da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo pelas idéias e cooperação.

Aos Drs. Ivan C. Nacimento e Giorgio Moscati, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, pelas facilidades oferecidas no estágio no Laboratório do Acelerador Linear, e ao Dr. Raiman da Administração da Produção da Areia Monazítica na indicação e obtenção de produtos químicos.

Aos técnicos do Laboratório do Acelerador Linear Hermenegildo Borghi, José Baeta e Hélio Guimarães pelos serviços de mecânica, Aloisio e Wilson pelos serviços de eletricidade e eletrônica.

Às srtas. Genice C. Nascimento e Marília Vieira pelos serviços de datilografia na elaboração destas notas e à bolsista do Laboratório do Acelerador Linear, Suely Lopes, pela colaboração.

À Comissão Nacional de Energia Nuclear e ao Instituto de Engenharia Nuclear que tornaram possível êste trabalho.

ÍNDICE

		rag.
1 -	INTRODUÇÃO	1
	1.1 - Generalidades	3
2 -	TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO	10
	2.1 - Material	10
	2.1.1 - Germânio	10
	2.1.2 - Litio	10
	2.2 - Operações mecânicas	10
	2.3 - Operações químicas	11
	2.4 - Equipamento auxiliar	12
	2.4.1- Equipamento de vácuo	12
•	2.4.2- Evaporador	12
	2.4.3- Sistema de aquecimento e arrefecimento	12
	2.4.4- Sistema de contrôle de temperatura	12
	2.4.5- Sistema de segurança	13
	2.4.5.1 - Bomba mecânica	13
	2.4.5.2 - Bomba de difusão	13
	2.4.6 - Medidores de vácuo	13
	2.4.7 - Sistema de "Drift"	14
	2.4.8 - Fonte de tensão para "drift"	14
	2.4.9 - Medidor de corrente	15
	2.4.10 - Sistema de eletrodeposição de cobre	15
	2.5 - Evaporação e difusão	15
	2.6 - Migração do Litio ("Drift")	16
	2.6.1 - "Drift" à temperatura ambiente	16
	2.6.2 - "Drift" à baixa temperatura	16
	2.7 - Criostato	17
	2.8 - Encapsulamento	18

		Pag.
3 -	- UTILIZAÇÃO	19
	3.1 - Introdução	
	3.2 - Experimental	20
	3 3 - Resultados	21

TABELAS

FIGURAS

BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

A Espectroscopia Nuclear teve, nos últimos anos, um acentuado progresso como resultado do desenvolvimento dos detetores semicondutores de Si e Ge, especialmente os de Ge-Li. Os estudos da estrutura nuclear dependem fortemen te de medidas precisas de energia e intensidades. Um propósito da Espectroscopia Nuclear é obter parâmetros de decaimento nuclear que possam ser úteis na formulação ou refinamento da teoria nuclear. O estudo de esquemas de níveis nucleares são de particular importância.

A razão do uso de detetores de Ge-Li consiste principalmente na melhoria da resolução em energia. Resoluções em energia de uns poucos KeV são agora obtidas. No Brasil, os detetores de Ge-Li são bastante convenientes pe la facilidade de serem produzidos e reprocessados em qualquer laboratório razoavelmente montado e desde que obtidas as matérias primas, Ge e Li, ainda não disponíveis na indústria nacional com as necessárias especificações.

Embora o princípio de funcionamento dos detetores de estado sólido seja basicamente o mesmo das câmaras de ionização gasosas, a sua resolução e
também sensibilidade são muito melhores, pois para cêrca de 30eV necessários
para a produção de cada elétron na câmara, são necessários cêrca de 3eV no
semicondutor (Ge)¹. Logo a quantidade de carga produzida por radiação incidente é muito maior no semicondutor.

A interação da radiação gama com o semicondutor, se dá da mesma forma que com outro material através dos vários processos possíveis, dos quais os principais são: o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e formação de par.

Devido à grande penetração da radiação gama os detetores semicondutores devem ser relativamente espessos, para que o foton perca toda sua energia no interior do detetor. A técnica de fabricação dêste tipo de detetores se desenvolveu a partir de 1962 com os detetores de Li difundidos.

Os detetores semicondutores apresentam como vantagens: dimensões reduzidas, alta sensibilidade, linearidade e ótima resolução e como desvantagens: funcionamento a baixas temperaturas, custo e eficiência quando comparada com o NaI(T1). Figura 8.

O detetor ideal deveria ser feito com um pedaço de Ge intrínseco, mantido a baixa temperatura, onde a concentração de portadores intrínsecos é suficientemente baixa, para dar uma corrente desprezível, quando a polarização é aplicada. À temperatura do Nitrogênio Líquido, a condutividade é da ordem de 10^{-22} ohm.cm com uma corrente desprezível para tensões e dimensões usuais.

O material usado nêste trabalho foi Ge, tipo p, dopado com Ga. O Lítico atua como um doador, foi difundido (a 3509C) aproximadamente 80% no cristal de Ge, criando um excesso no número de doadores e tornando o Ge tipo n. Uma junção p-n ocorre onde o número de doadores e aceitadores é igual. Uma região intrínseca ou compensada é obtida por migração de ions de Li (pela applicação de uma tensão de polarização) através do Ge. O processo de migração está terminado, quando uma desejada profundidade de "drift" foi obtida.

Para se coletar cargas livres da região intrinseca, a região tipo n é polarizada positivamente em relação a região tipo p, ou seja o detetor é polarizado inversamente.

Deve ficar claro que o presente trabalho não apresenta outra contribuição que não seja a montagem de um laboratório para fabricação de detetores planares de Ge-Li.

1.1. Generalidades

Um detetor planar de estado sólido é simplificadamente um bloco de um material semicondutor com eletrodos em bom contato elétrico com duas faces opostas. Figura 9. Um potencial aplicado produz um campo elétrico capaz de carrear portadores de ambas as polaridades, negativos (elétrons) e positivos (buracos), que são produzidos em igual número para cada evento ionizante. Como o que se deseja é medir a quantidade de ionização produzida, a qual é proporcional a energia absorvida da radiação, é importante que a corrente externa do circuito seja correspondente a ionização total ou uma fração definida dela.

A radiação incidente perde energia em interações com os elétrons do material do detetor semicondutor. Estas interações levam os elétrons da banda de valência ou de bandas mais profundas à banda de condução ou bandas mais elevadas. Elétrons de energias altas interagem rapidamente com outros elétrons e após certo tempo, cêrca de 10⁻¹² seg, Figura 10, é obtido equilíbrio.

+	Banda de Condução
ENERGIA DO	Banda Proibida $E_g = 0.66 \text{ eV}$ (para Ge a 3009K)
ELÉTRON	Banda de Valência
	∤ Bandas mais Baixas

O campo elétrico aplicado arrasta cargas através do material de modo a ser obtido um pulso elétrico correspondendo à deteção de uma só partícula.

As razões básicas 7 para uso de detetores semicondutores são:

- a) Excelente resolução em energia (que é dada aproximadamente pelo número de pares elétrons-buraco formados), figura 7, comparado com NaI.
 - b) Considerável aumento do poder frenador dos sólidos em relação a ga-

As condições para um determinado material ser um bom detetor de radiação gama depende de vários fatores:

- a) O material do detetor deve ter alto número atômico (Z), pois a absorção fotoelétrica aumenta aproximadamente com z^5 , o Ge é preferível ao Si.
- b) Um baixo valor da energia da faixa proibida (E_g) é necessário, e isto afeta diretamente o poder de resolução do dispositivo.
- c) Os pares elétron-buraco devem ser coletados antes da recombinação. São necessários portadores de carga com alta vida média. Uma alta mobilidade de elétrons e buracos depende considerávelmente da perfeição cristalina.
- d) Para satisfazer os ítens acima é necessário aplicar um campo elétrico através do volume sensível do detetor, sem aparecimento de uma corrente de fuga substancial, cujas flutuações obscurecem a medida dos pulsos formados pela radiação.

Existem três configurações de detetores de Ge mais usadas atualmente. O detetor planar, o detetor coaxial propriamente dito e o detetor coaxial de cinco lados. O detetor planar consiste de uma fatia de um bloco de Ge seção reta trapezoidal ou circular, tendo nas partes superior e inferior junções ni e im respectivamente, Figura 9. Para o detetor coaxial propria mente dito, o Li é difundido em tôrno da superfície lateral de um lingote cilindrico e a compensação de Li é obtida pela migração radial através contatos colocados no centro de ambas as extremidades do cilindro, ou é feito um furo no eixo do cilindro e o contato passa através o mesmo. Para o detetor coaxial de cinco lados, a geometria de lingote de Ge é de seção reta, ou trapezoidal, e o Li aplicado sobre a superfície lateral e uma das A compensação do Li se processa por migração radial e coaxial através um con-Nêste trabalho relatamos a fabricatato no centro da outra base protegida.

ção de detetor do tipo planar.

A figura 9 mostra uma seção de um detetor tipo planar. A radiação gama interage com o cristal e pares elétron-buraco são formados. Os elétrons são coletados na região tipo n e os buracos na região tipo p. A velocidade de elétrons e buracos é cêrca de 1,1 x 10 cm/seg correspondendo a um tempo de coleção de carga de 9 ns/mm. Assim o tempo total de coleção de carga em um detetor de 10mm, que não apresente armadilhas para elétrons ou buracos é cêrca de 45ns para pares de carga criados no centro da região de 10mm e 90ns para cargas criadas próximo as junções carga con contro da região de 10mm e 90ns para cargas criadas próximo as junções carga criados no centro da região de 10mm e 90ns para cargas criadas próximo as junções carga criados no centro da região de 10mm e 90ns para cargas criadas próximo as junções carga criados no centro da região de 10mm e 90ns para cargas criadas próximo as junções carga criados no centro da carga criados no centro da carga criados no centro da carga criadas próximo as junções carga criados no centro da carga criadas próximo as junções carga criadas proximo as junções carga criados no centro da carga criadas proximo as junções carga criados no centro da carga criadas proximo as junções carga c

No Ge, uma faixa proibida estreita e a mobilidade dos ions de Li são responsáveis pela maioria de restrições sôbre a operação de detetores de Ge(Li). Os detetores devem ser resfriados à temperatura do Nitrogênio Líquido também para manter a estrutura p-i-n. A esta temperatura os ruídos térmicos são reduzidos e o sinal deve ser processado por amplificadores eletrônicos de baixo ruído.

Propriedades importantes do material (segundo F. S. Goulding) 1;

- 1) A Energia Média ε, necessária para produzir um par elétrons-buraco deve ser a menor possível. Uma parte de ε é usada para elevar elétrons
 da banda de condução à banda de valência e o resto é desperdiçado em perdas
 térmicas no sólido.
- 2) <u>Os Portadores Livres</u> do material devem ser poucos à temperatura de operação, pois a coleção pelos eletrodos destes portadores iriam mascarar o sinal desejado. Para um material ter interêsse deve produzir correntes térmicas no volume do detetor menores que 10⁻⁷ A.
- 3) <u>O Material deve ter o mínimo de Impurezas</u>. O material usado não deve conter um número significante de armadilhas capazes de aprisionar elé-

trons ou buracos produzidos pelo evento ionizante. O processo de aprisionamento \acute{e} caracterizado pela meia vida de aprisionamento de um portador τ_{t} que \acute{e} o tempo médio que um portador existe em estado livre antes de aprisionado.

- 4) A Recombinação de Elétrons e Buracos. Durante o processo de coleção deve ser pequena, ela é caracterizada pela meia vida de recombinação dos portadores, τ_{r} , e é desejável que seja grande comparado com o tempo de coleção de carga.
- 5) Tempo de Deteção de Portadores. † C. Deve ser curto, o que leva a que os elétrons e buracos sejam altamente móveis na estrutura cristalina. Os dois efeitos anteriores estão a êle relacionados. O material deve ser capaz de suportar alto campo elétrico sem ionização secundária, em geral efeitos de superfície limitam mais a voltagem do que efeitos no corpo do cristal.
- 6) <u>O número atômico alto do Material</u> deve ser para melhorar as proprie dades de interação.

Dois materiais conhecidos aproximam-se dos requisitos acima citados são êles o Si e o Ge. A tabela I dá algumas propriedades físicas e químicas de ambos. À temperatura muito baixas êstes materiais são isolantes pois todos os elétrons de valência estão ligados à estrutura e não há elétrons dis poníveis para tomar parte na condução elétrica. Na teoria das bandas de energia, elétrons são excitados termicamente da banda de valência à banda de condução. A quantidade de pares elétron-buraco depende sobretudo da temperatura e do intervalo da faixa proibida.

Sob condições normais o número de elétrons de condução, n_{i} , no material é dado por:

ado por:
$$\frac{E}{n_i} = AT^{3/2} e^{-\frac{E}{2K \cdot T}}$$

onde

A é constante para um dado material

T é a temperatura absoluta em ^OK

 $\mathbf{E}_{_{\!G}}$ é a largura da faixa proibida

K é a constante de Boltzmann

Se um elétron está na banda de condução é influenciado por um campo elétrico, aplicado ao cristal, em campos normais esta influência é pequena comparada com efeitos devido aos campos produzidos por átomos do próprio latice, mas o campo aplicado causa uma leve migração ordenada dos elétrons enquanto os efeitos dos átomos são randômicos.

O movimento dos elétrons em um campo aplicado é caracterizado por uma mobilidade μ_e definida pela relação V_e = E μ_e onde V_e é a velocidade de migração média do elétron na direção do campo e E é o campo elétrico.

Um buraco, carregado positivamente, deixado na estrutura de valência está livre também para se mover no campo elétrico. Êste movimento é caracterizado por uma mobilidade μ_h definida por V_e = E μ_h . A resistividade ρ do material é dada por:

$$\rho = \frac{1}{q (n_e \mu_e + n_h \mu_h)}$$

onde

n_h é o número de buracos/cm³

n é o número de elétrons/cm²

e qéacarga elétrica

Para material intrînseco, cada elétron excitado para a banda de condução produz um buraco tal que $n_e = n_h = n_i$ е

$$\rho_{\mathbf{i}} = \frac{1}{\mathbf{q} \mathbf{n}_{\mathbf{i}} (\mu_{\mathbf{h}} + \mu_{\mathbf{i}})}$$

Usando os valôres da tabela I achamos:

 $\rho_i = 47$ ohm.cm (Ge a 3009K)

 $\rho_i = 230.000 \text{ ohm.cm} \text{ (Si a 3009K)}$

Na prática, não são disponíveis materiais semicondutores de suficiente pureza para serem considerados intrínsecos, particularmente a temperatura baixas. Genéricamente falando, o têrmo intrínseco é usado para sugerir que a condução elétrica é dominada por pares elétro-buraco excitados termicamente. Assim podemos nos referir a qualquer semicondutor a temperatura altas como intrínseco. No caso do Ge, é possível purificar o material até graus onde o material é intrínseco à temperatura ambiente. As impurezas elétricamente ativas devem ser reduzidas abaixo de 10^{13} átomos/cm³.

As impurezas elètricamente ativas mais comuns introduzidas deliberadamente são elementos de valência 3 ou 5 que podem substituir átomos do latice.

Comumente são usados como impurezas de valência 3, Boro, Alumínio, Gálio e Indio e com valência 5, Fósforo, Arsênico, Antimônio.

Em têrmos do modêlo de ligação de valência podemos olhar um átomo de valência 5 que substitui um átomo de Ge no latice, como suprindo elétrons para completar a estrutura da ligação covalente enquanto o quinto elétron associado com o átomo de pureza é só fracamente ligado ao seu átomo pai pela atração Coulombiana. Esta atração é muito pequena em parte devido ao fato que o átomo está embebido em um meio de alta constante dielétrica. Para tem peraturas normais o elétron extra está têrmicamente excitado na banda de condução tal que temos um elétron livre e uma carga positiva localizada embebida

no latice na vizinhança do átomo impureza. Tais impurezas são chamadas doadores e a condução no material é denominada por portadores de carga negativa, e o material é dito tipo n.

Um átomo intersticial pode atuar como um doador ou aceitador dando buracos livres ou elétrons. Um bom exemplo disto é o Li que atua como um doa dor intersticial "superficial" no Ge. O têrmo superficial implica que o nível introduzido pela impureza é próximo à banda de condução (doador) ou a banda de valência (aceitador).

Na fabricação de detetores de Ge-Li um outro fator importante são as características do cristal de Germânio (tipo p) usado, um cristal conveniente deve ter: meia vida o mais alto possível (superior a 100 μ seg) deve ter uma baixa concentração de oxigênio (menor que $10^{15}/\text{cm}^3$), resistividade de 10 a 30 Ω cm e o mínimo de deslocações (pits/cm²) $\frac{1}{2}$.

2. TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO

2.1. Material

2.1.1. Germânio

O cristal de Germânio (*) usado para a confecção do detetor foi obtido de um lingote de seção reta trapezoidal, da Sylvania Company, Towanda Pensilvania, tamanho número 4, tipo p, dopado com Gálio, com uma resistividade de 10 a 13 Ohm-cm, meia vida de portadores de minoria maior do que 100 micro-segundos, densidade de deslocações 2300 a 3000 pits/cm² e crescimento horizontal na orientação (111).

2.1.2. Litio

O Lítio usado para a difusão estava na forma metálica, e foi obtido da Lithium Corporation of America. Po pedaço original foram retiradas pequenas lascas e mantidas em óleo mineral até o momento da evaporação.

2.2. Operações mecânicas

O lingote do cristal de Germânio foi colocado sôbre uma base de alumínio e foi cortada com serra de diamente de alta velocidade, uma fatia de 7,5mm de espessura paralelamente ao plano (111) em operação lenta para evitar danos ao cristal.

Para remover danos causados pelo corte como mostra a figura 3 foram usadas lixas d'áqua de números 240, 320, 400 e 600. Durante a operação de lixar foi evitado o aquecimento e ao passar de uma granulação para outra foram feitas lavagens com áqua corrente, para impedir ranhuras nas superfícies do Cristal por grãos maiores na lixa seguinte.

^(*) Cedido pela Divisão de Física Muclear do Instituto de Energia Atômica.

O polimento final foi feito com Al₂0₃ (Alumina em pó) dissolvida em água sobre uma flanela limpa. Cuidados devem ser tomados, pois superfícies mal polidas oferecem um caminho fácil para os portadores, consequentemente aumentando a corrente de fuga de superfície durante a operação.

2.3. Operações químicas

Após lavar o cristal com água e detergente, o mesmo foi submetido a um desengorduramento por fervura em solução de NaOH em água (5% a 10%). Para evitar choques no cristal, devido à formação de bôlhas na solução aquecida foram usadas pérolas de vidro. Após o desengorduramento, a solução foi diluída em água destilada até a retirada total do NaOH. Nestas operações para segurar o cristal, foi sempre usada uma pinça de aço inoxidável com as pontas protegidas por teflon.

Nos ataques químicos levados a cabo depcis da evaporação e difusão do Lítio, usou-se, sôbre a face n⁺, (onde foi feito o depósito de Lítio) uma fita adesiva resistente a tais reagentes. A fita usada foi a número 470 obtida da Minesota Minning Corporation, USA. Para tais ataques foi necessário a utilização de becher plástico, porque o cristal foi levado a um ataque em solução ácida de 5 volumes de HNO₃, 1 volume de HF, denominada solução de ataque.

O cristal assim preparado ficou durante 1 a 2 minutos na solução de ataque e suas cinco faces expostas foram atacadas tornando-se espelhadas. Água destilada em abundância foi adicionada, evitando-se o contato com o ar, para impedir a formação de óxidos de caráter isolante, até a total diluição do áci do. Foi verificado se o aspecto das diversas faces do cristal apresentavam boas condições e prosseguimos com o processamento.

2.4. Equipamento auxiliar

Foram construidos e utilizados vários equipamentos auxiliares para a fabricação dos detetores.

2.4.1. Equipamento de vácuo

O laboratório contava com uma bomba de vácuo mecânica, com velocidade de bombeamento de 160 l/min e uma de difusão, refrigerada a ácua, de 425 l/seq.

Projetamos um sistema de vácuo versátil, que fôsse capaz de atender as necessidades de encapsulamento, reprocessamento de detetores, testes de Criostato bem como a difusão do Li.

As figuras 11 e 4 mostram os esquemas e aspectos da montagem.

2.4.2. Evaporador

Foi elaborado um sistema que fôsse capaz de evaporar o Lítio. O evaporador cujo sistema é mostrado na figura 11, consiste de um cilindro ôco de aço inoxidável, fechado nas duas extremidades por tampas do mesmo material e apresenta um orifício na superfície lateral do cilindro.

A corrente necessária à evaporação foi da ordem de 150A, obtida com a utilização de um Variac e de um transformador.

2.4.3. Sistema de aquecimento e arrefecimento

Para a difusão foi necessário que o cristal atingisse a temperatura de 3509C e a seguir pudesse ser resfriado em alguns minutos. Para tal foi construido um sistema de Cobre constituido por uma base circundada por tubo. O aquecimento foi obtido pela utilização de uma resistência de 1000 watts e o arrefecimento, pela passagem de ar e água pelo tubo.

2.4.4. Sistema de contrôle de temperatura

Foram usados um têrmo-par de alumel-cromel e um controlador eletrônico de temperatura ENGRO modêlo 300.

O sistema é capaz de manter a temperatura constante durante a difusão do Li. A figura 13 mostra o escuema do sistema usado nesta operação.

2.4.5. Sistemas de segurança

Devidos às constantes e imprevistas faltas de fôrça e água no Campus, foram projetados dois sistemas de proteção para o equipamento, um para a bomba de difusão e outro para a bomba mecânica mostrados na figura 14 A e B.

2.4.5.1. Bomba Mecânica

Foi utilizado um relé que não permitiu a religação da bomba com a volta da fôrça, evitando desta forma que em períodos de ausência de pessoal houvesse Patinação da correia de transmissão da bomba com aquecimento e danos.

2.4.5.2. Bomba de Difusão

Como a bomba de difusão é refrigerada à áqua, a falta do líquido sem a falta de fôrça poderia provocar um super-aquecimento e consequente queima de óleo além de sérios danos ao corpo da bomba. Foram usados uma válvula feita na oficina do Departamento que sob pressão d'água acionava a chave elétrica, que liga o aquecedor da bomba, e em caso de falta d'água o aquecedor seria si multâneamente desligado.

2.4.6. Medidores de vácuo

No sistema de vácuo foram usados dois medidores do tipo Vacuum Gauge Tube type DV-1M obtidos da VFECO, capazes de dar indicação de pressão até a ordem de 10⁻³mm, de Hg, um medidor do tipo Cold Cathode Discharge Gauge Type DG 2 também da VEECO, capaz de dar indicação de vácuo até a ordem de 10⁻⁵mm de Hg. A figura 11 mostra a localização de tais medidores. Tôdas as soldas

dêstes sistemas de vácuo foram feitas com solda prata a (35%) capaz de resistir a temperatura altas e de boas características para vácuo. Mo criostato posteriormente foi definitivamente instalado um medidor DV - lM em substituição ao DG 2.

Na fase de encapsulamento foi usado um Leak Detector MS 12 da VEECO para fazer vácuo no criostato e detetar as possíveis fugas. Os vazamentos encontrados foram da ordem de 3×10^{-9} torr 1/seg.

2.4.7. Sistema de "drift"

Para atender a necessidades do trabalho foi preparado um sistema de "Drift". Para esta fase adquirimos um balão com três saídas. Uma central mais larga e duas laterais. Pela mais larga entrava a suspensão do detetor composto por hastes de Níquel ligadas a uma moldura retangular de teflon onde dois parafusos de Níquel o mantêm fixo. Um termômetro em escala centigrada para contrôle de temperatura no éter de petróleo e um condensador para os vapores produzidos foram adaptados as outras saídas.

Para evitar possível rutura e balão cheio de C_5H_{12} . P.A. líquido cujo ponto de ebulição é de aproximadamente 409C fica dentro de um recipiente maior contendo água. A finalidade do éter é dissipar o calor gerado de detetor. Os materiais imersos, Níquel e Teflon, foram escolhidos justamente por não serem atacados. A figura 6 mostra êste sistema.

2.4.8. Fonte de tensão para "drift"

Foi usada uma fonte capaz de dar tensão variável continuamente até 840 volts.

A figura 12 mostra o esquema da fonte usada.

2.4.9. Medidor de corrente

No circuito do detetor foi intercalado um miliamperímetro que dá corrente que circula no mesmo.

2.4.10. Sistema de eletrodeposição de Cobre

Consiste em um becher no qual é introduzida uma haste de cobre ligado ao polo positivo de uma fonte de tensão e o polo negativo ligado à face p do cristal. O Cobre deposita na parte p preferencialmente a face p é mascarada pela fita adesiva, obtendo-se o depósito só na junção.

2.5. Evaporação e difusão

Uma vez feitos os testes no sistema de evaporação e difusão, o Germânio, já polido e desengordurado, foi colocado sobre uma fina camada de mica, para evitar choques térmicos. As superfícies laterais foram pintadas com uma suspensão de pó de Grafite em Dissilicato de Sódio, a fim de evitar a deposição de Lítio sobre as superfícies laterais. Assim feito, colocamo-lo sobre o aquecedor.

O sistema de vácuo foi fechado e o ar retirado até a pressão de 10^{-3} mm Hg com a bomba mecânica, com a bomba de difusão e vácuo foi levado até 10^{-5} torr. O vácuo foi então melhorado colocando-se nitrogênio líquido na "trap". Por meio de termopar a elevação da temperatura foi controlada até atingir os 3509C, atingida tal temperatura, uma corrente crescente de 0 a 150A foi feita circular pelo cilindro de aço que contém o Lítio metálico que foi lançado por evaporação pelo orifício lateral sôbre a região do aquecedor e, portanto, sô bre uma das superfícies de seção trapezoidal do Germânio. Feita a evaporação foi mantido o detetor durante 20 minutos à temperatura de 3509C.

O resfriamento foi produzido inicialmente pela passagem de-am pelo sis

tema de arrefecimento seguido da circulação de água após a temperatura ser inferior a 1009C. Ao atingir a temperatura ambiente, o detetor foi retirado e lavado em água corrente para remoção do excesso de Lítio e da Crafite.

O detetor foi então polido com lixa d'água número 600 em tôdas as suas faces e desengordurado em solução de NaCH. As faces trapezoidais foram protegidas com a fita adesiva e foi feito um ataque químico com a solução de ataque 1 à 2 minutos. Eci feita a diluição dos ácidos com água destilada, retirada a fita, imerso em H₂O₂ a 30%, em seguida em C₂H₅OH (etanol) e em CH₃OH (metanol) para remoção da água, finalmente um banho com C Cl₄ (tetracloreto de carbono) para remoção do alcool. O detetor ficou pronto para o "Drift".

2.6. Migração do Lítio ("Drift")

2.6.1. "Drift à temperatura ambiente

Os contatos elétricos para o "Drift" foram feitos usando uma liga eutética de In-Ga (ponto de fusão 159C) obtido da "The Indium Corp. of America"

(24,5% In, 75,5% Ga) permitindo facilidade de aplicação e remoção, e ótimo
contato elétrico. A liga eutética foi pintada em tôda a extensão das duas fa
ces trapezoidais.

O detetor foi colocado na armação de teflon com a face p em contato com o polo negativo da fonte de tensão e a face n no polo positivo. Colocamo-lo no balão de "Drift" imerso em éter de petróleo suficiente, para cobrir to-do o detetor. O potencial foi aplicado e controlada a corrente que circula. Com o aumento da tensão nota-se o aparecimento de bôlhas pela ebulição do éter nas superfícies de contato cobertas com o In-Ga.

2.6.2. "Drift" à baixa temperatura (Cold drift)

O "Cold drift" difere do anterior por ser feito a uma temperatura de

09C a 59C, obtida, colocando-se o sistema de Drift dentro de uma câmara frigorífica.

Esta fase corrige as irregularidades na compensação, isto porque à baixa temperatura a mobilidade do Li é razoavelmente alta, enquanto a corrente é uma fração do valor inicial.

2.7. Criostato

Devido a relativamente grande corrente de fuga e alta mobilidade do Lítio em Germânio à temperatura ambiente é necessário que os detetores de Germânio operem à baixa temperatura abaixo de 1509C. É necessário, portanto, um receptáculo que o mantenha à baixa temperatura e em vácuo, e o proteja da luz. Para isto utiliza-se um CRIOSTATO. Figuras 1, 2 e 15.

O criostato consiste de uma base de alumínio para o detetor, ligada à carcaça e uma mola de prata está ligada por um fio a um conector do tipo VA-CUUM FEEDIMROUCH número 53-551/37 da Microdot Inc. A mola tem também a finalidade de fixar o detetor. A base de Alumínio está unida por rôsca a um tarugo de Cobre cuja função é o contato térmico do Mitrogênio Líquido com o detetor no interior do criostato. A carcaça do criostato é composta por duas partes, uma inferior de aco inoxidável de forma cilindrica com diâmetro externo de uma polegada e de paredes com espessura de 400µ. A razão de se usar o aço inoxidável é devida à resistência à oxidação (umidade, calor, produtos químicos, Nitrogênio Líquido, etc) e a má condutibilidade térmica o que evita altas perdas de Nitrogênio Líquido.

A parte superior é composta de uma tampa de alumínio em forma de "cartola" com diâmetro externo na menor seção de 4,7cm e com paredes de espessura igual a 200µ. A razão de usar-se alumínio deve-se ao fato do baixo Z dêste

material evitando desta forma possível formação de radiação de frenamento, ("Bremsstrahlung") e baixa absorção. A parte inferior do cilindro de aço é soldada a um disco de latão e ao "dedo frio" de Cobre e a superior a um cilin dro de latão com diâmetro externo de 7,2cm e onde se localizam as três entradas do criostato, para o ar do exterior, para o medidor de pressão e para o sinal elétrico.

Externamente ao cilindro de aço existe uma luva que permite regular a porção do tubo que deve entrar no "dewar" que contém o Nitrogênio Líquido.

A posição do detetor no interior do criostato é vertical e foi escolhida em função da sua utilização.

A saída do vácuo para o criostato está ligada a uma válvula tipo FL, "High Vacuum bellows Sealed" da VEECO CORPORATION.

Dentre as propriedades elétricas de um criostato inclui-se uma baixa capacitância para prevenir degradação da razão sinal-ruído. A resistência co conector usado no criostato é da ordem de $10^{12}\Omega$, Para medir tal corrente foi usado um eletrômetro Keithley modêlo 610.

O teste final do criòstato foi feito utilizando um detetor de fuga MS12 da VEECO e acusou vazamentos inferiores a 10⁹ torr 1/seg.

2.8. Encapsulamento

Para verificação das características do detetor após o "Cold Drift" usamos um "Transistor curver Tracer" tipo 575 Tektronix e obtivemos curvas como as da figura 16.

Foi feito um último processamento químico com a solução de ataque seguido de um banho de H₂O₂. Em seguida o detetor foi colocado em uma câmara com umidade relativa 50% onde permaneceu durante 40 minutos, no fim dos quais passamos In-Ga no centro das faces trapezoidais e colocamos o detetor com a face p voltada para a base do seu suporte no criostato, e a face n para a mola de prata ligada ao conector elétrico.

Entre a base e o detetor colocamos uma folha fina de tântalo que evita choques térmicos no detetor no resfriamento através o dedo frio e protege a base de alumínio contra a corrosão pela liga In-Ga.

O criostato foi fechado e verificadas as condições do circuito elétrico e imerso o dedo frio em uma garrafa com Nitrogênio Líquido.

No ato de encapsulamento foi introduzido um recipiente cilindrico de paredes perfuradas, entre o dedo frio e o tubo de aço, contendo uma carga de carvão ativado. A finalidade dêste carvão é,uma vez fechado o criostato, fei to o vácuo e imerso em nitrocênio líquido, servir como uma criobomba.

3. UTILIZAÇÃO

3.1. INTRODUÇÃO

Análises de produtos de fissão tem sido levadas a efeito por separação química e espectroscopia γ. A primeira requer habilidade e tempo o que torna a análise de produtos de fissão com vida curta muito difícil. O segundo método é mais simples por apresentar melhor resolução.

. Nos últimos anos os detetores de Ge-Li tem sido usados como espectrôme tros de γ com alta resolução, que permite o estudo do espectro de raios γ diretos com muito mais detalhes que com espectrômetros com NaI. O detetor de Ge-Li é considerado como uma poderosa ferramenta para o estudo de espectrometria de produtos de fissão.

Espectro de raios y de produtos de fissão já foram obtidos por cálculo

e por medidas diretas 33 com espectrômetros de NaI e com detetores de Ge-Li 30,31.

Descrevo aqui a análise do espectro de raios y de produtos de . fissão 86 dias após a última irradiação. Para tal utilizamos uma placa de elemento combustível do reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear. Posterior mente um estudo detalhado dos espectros obtidos de diversas barras será feito com objetivo de se ter a distribuição do fluxo de neutrons no "caroço" do reator; migração de produtos de fissão e "burn-up", o que fornecerá dados para comparação com os existentes na Divisão de Reatores.

Neste trabalho somente apresento os resultados obtidos em uma placa e uma faixa de energia bem estreita, focalizando a região do pico do 144 La de especial interêsse para a Divisão de Reatores.

Nesta faixa usamos como fontes de Calibração o 137Cs e o 88 com os fo topicos de 662 KeV e 898 KeV respectivamente.

Os resultados obtidos para as energias dos raios y, estão em concordância com os obtidos em outros trabalhos como podemos ver na Tabela III.

Na faixa de energia estudada foram encontrados os fotopicos correspondentes ao decaimento do ${}^{137\text{m}}_{56}$ Ba, ${}^{144}_{59}$ Pr, ${}^{95}_{40}$ Zr, ${}^{95}_{41}$ Nb, ${}^{140}_{57}$ La, ${}^{106}_{46}$ Rh. Tabela II.

3.2. EXPERIMENTAL

Os espectros de raios γ foram estudados com um detetor de Ge-Li coaxial com 22 cm³ adquirido da Ortec acoplado a: um préamplificador, FET, modêlo 118A da Ortec, um amplificador linear, modêlo 410 da Ortec, um amplificador polarizado, modêlo 408 da Ortec, um analisador de 400 canais, modêlo 404C da TMC. Fig. 20. A FWHM para o fotopico de 662 KeV do 137Cs foi cêrca de 6,0 KeV.

A placa de combustível usada foi a de número 302 do conjunto número 6 do reator Argonauta. A placa é de Urânio natural com enriquecimento de 20% revestida com Al e foi fabricada pela Divisão de Metalurgia do IEA.

3.3. RESULTADOS

A primeira parte deste trabalho, montagem do laboratório que tornasse possível a confecção de detetores de Ge-Li, foi bem sucedida pois no mesmo processei o primeiro detetor para o Laboratório do Acelerador Linear. Êste detetor foi montado e levado para testes aos laboratórios do Instituto de Energia Atômica onde apresentou uma resolução insatisfatória, posteriormente foi novamente encapsulado e testado nos Laboratórios do Acelerador eletrostático, ainda não apresentava boas características, um terceiro e quarto encapsulamento foram feitos, no último apresentou uma resolução de 40 KeV no pico de 1,33 MeV do Co-60, embora não satisfatória tive que passar aos bolsistas e pesquisadores do Laboratório do Acelerador linear a tarefa de outros reencapsulamentos para melhorias na resolução.

Na parte de utilização de detetores de Ge-Li foi estudado inicialmente o espectro de raios γ de energias até 2,0 MeV de barras dos elementos combustíveis do reator Argonauta. Apresento aqui os resultados obtidos, figura 19, na análise da barra 302 do elemento número 6 na faixa de energias de 662 KeV a 898 KeV, o tempo decorrido desde a última irradiação nesta barra foi de 86 dias e os picos obtidos foram os que eram esperados e mais o pico do 106 Rh (873 KeV). Tabelas II e III.

TABELA I

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Germânio -

Crystal structure		face-centred	cubic
Lattice constant (298°K)	A	(diamond type a = 5.6575	e)
Atomic number		32	
Atomic weight		72.60	
Density (298°K)	g/cm ³	5,323	
Atoms/cm ³		4.42×10^{22}	
Volume compressibility	cm²/∴yne	1.3×10^{-12}	
Nelting point	°C	937	
Poiling point	°C	2830	
Specific Heat (0 to 100°C)	cal/g.°C	ე.ი74	
Latent heat of fusion	cal/mcl	8100	
Heat of vaporization (1150°K)	cal/mol	8900	
Linear thermal expansion coefficient (293°%)	cm/°C	6.1 x 10 ^{-€}	
Brinell hardness		190	
Fohs hardness		6	
Refractive index (2 to 15 microns)		4.1	_
Fagnetic susceptibility (293°K)	cas	-0.105 x 10	6
Dieletric constant		15.7	
Energy-gap (300°K)	eV	0.67	_
Density of carriers (300°E)	cme	$np=5.5 \times 10^{20}$	⁶ (*)
Eletron drift mobility (300°K)	ന [്] _∕∨.s	3800	(*)
Nole drift mobility (300°K)	on⁴∕~.s	1820	(*)
Intrinsic resistivity (300°K)	ohm-cm	47	
Eletron diffusion constant (300°K)	ന്മ ² /ട	ICI	(**)
Hole diffusion constant (300°K)	cm²/s	49	(**)
Thermal conductivity (300°K)	W/cm.°C	0.7	

Referências: (*) F.J. Morin & J.P. Maita Phys. Pev. 94, vol 6, 1954,p.1525 (**)Proc.I.R.E. Aug. 1961, p.1292

Continuação ...

- Silícic -

Crystal structure		face-centred cubic (diamond type)
Lattice constants (298°K)	7 .	a = 5-4307
Atomic number		14
Atomic weight	•	28.0 9
Density	a/cm³	2.33
Atoms/om ³	om²/∂yne	4.96×10^{22}
Volume compressibility	$cm^2/cyne$	0.98 x 10 ⁻¹²
Melting point	*C	1410
Doiling point	°C	2477
Specific heat (0 tc 190°C)	cal/g.°C	0.18
Latent heat of fusion	cal/mol	and a
Linear thermal expansion coefficient (293°K)	cm/°C	2.3 x 10 ⁻⁶
Brinell hardness		240
Mohs hardness		7.0
Refractive index (299°K)		3.4
Magnetic susceptibility (290°K)	cgs	-0.111×10^{-6}
Thermal conductivity (300°K)	₩/cm. °C	1.3
Energy-gap (300°K)	eV	1.1
Density of carriers (300°K)	cm 6	$np=2.2 \times 10^{20}(*)$
Electron drift mobility (300°K)	cm²∕v.s	1300 (*)
Hole drift mobility (300°K)	cm²∕V.s	500 (*)
Intrinsic resistivity (300°K)	chm-cm	230000
Eletron diffusion constant (300°K)	cm²/s	35 (**)
Hole diffusion constant (300°K)	cm²/s	13.1 (**)

Referências: (*) F.J. Morin & J.P. Maita Phys. Rev. 96, vol. 1, 1954, p.28 (**)Proc. I.F.E. Aug. 1961, p. 1292.

TABELA I

Continuação ...

Latent heat of vaporization

	≠ 50 €	
COLUM	Indio	facts.

Crystal structure	,	tetragonal
Lattice constants	A	a = 4.583 c/a = 1.0770
Atomic number		49
Atomic weight		114.76
Density	g/cm ³	7.310
Atoms/cm ³		3.89×10^{22}
Melting point	°C	156.2
Boiling point	°C.	2000
Specific heat (20°C)	cal/g.°C	0.057
Latent heat of fusion	c al/ g	6.8
Latent heat of vaporization	cal/g	483
Linear thermal expansion coefficient (20°C)	cm/°C	56 x 10 ⁻⁶
Electrical conductivity referred to standard		
copper	8	19.5
Electrical resistivity (20°C)	ohm-cm	9 x 10 ⁻⁶
Magnetic susceptibility (18°C)	cgs	-0.10×10^{-6}
Thermal conductivity (20°C)	cal/cm.s.'C	0.057
- Gálio ~		
Crystal structure		Pseudotetragonal
Lattice constants	Å	orthorhombic a = 4.5167
Laterce Constants	t.	b = 4.5107
74 and a soundard		c = 7.6448
Atomic number Atomic weight		69.72
Density at 29.6°C (s)	g/cm ³	5.904
at 29.8°C (I)		6.095
Melting point	°C	29.75
Boiling point	°C	1983
Specific heat	cal/g.°C	0.000
0 - 16°C (s) 16 - 24°C (s)		0.089 0.092
29 - 127°C(I)		0.098
Latent heat of fusion	cal/g	19.16

cal/g

1014

I ALEBAR

Continuação ...

Gálio (cont.)

Linear thermal expansion coefficient from 0 to 30°C at 100°C	/°C	1.8×10^{-5} 12×10
Electrical resistivity at 20°C (s) at 46.1°C (I)	ohm-cm	56.8 x 10 ⁻⁶ 28.4 x 10 ⁻⁶
Magnetic susceptibility	cgs	-0.24×10^{-6}
Thermal conductivity at 30°C	cal/cm.s.°C	0.07 - 0.09

TABELA II

CADEIAS DE DECAIMENTO DE PRODUTOS DE FISSÃO (**)

- (*) The Radiochemical Manual $2^{\frac{d}{2}}$ ed. Editor: B. J. Wilson (1966) The Radiochemical Centre, Amersham
- (**) Radiochemical Studies: The fission Products
 Book 2: Part V Mc Graw Hill (1951)
 Edited by: Charles D. Coryell and N. Sugarman
- (***) Gamma-Rays of Radionuclides in order of increasing emergy D. N. Slater
 Butterworths London 1962.

TABELA III

Nuclideos	^T 1/2 ^(***)	E _γ (KeV) (***)	Fission (*) Yield (%)	E (encontrados) (KeV)
95 40 ^{Zr}	65 d	722 754	6,3	724 756
95 41 ^{Nb}	35 đ	765		766
106 _{Rh}	30 seg	870	1,25	873
137m 56 ^{Ba}	2,6 min	661,6	5,9	664
140 57 ^{La}	40,22 h	815	6,3	815
144 _P r 59 ^P r	17,27 min	696	6,0	697

F T. A S

Figura	Legenda
1	- Criostato Aberto
2	- Criostato Fechado
3	- Cristal de Ge após o Corte
4	- Sistema Evaporador
5	- Equipamento Eletrônico
6	- Sistema de "DRIFT"
7	- Comparação de Resoluções de Espectrômetros
8	- Comparação de Eficiência
9	- Diagrama de Detetor de Ge-Li PLANAR
10 a	- Excitação de Elétrons em um Semicondutor Devido A
	Um Evento
10 b	- Excitação Residual Elétron-Buraco Após um Tempo = 10 ⁻¹² seg
11	- Sistema de Vacuo (esquema)
12	- Fonte para "DRIFT" (esquema)
13	- Sistema de Contrôle de Temperatura (esquema)
14 a	- Sistemas de Segurança (esquema)
14 в	- Sistemas de Segurarça (esquema)
15	- Criostato (esquema)
16	- Aspecto da Curva no Traçador
17	- Ábaco para Determinação da Espessura da Zona
	Compensada
1 \$	- Coeficiente de Absorção do Ge e Li em Função da
	Energia da Radiação Incidente
19	- Espectro de Raios Gama de Produtos de Fissão
20	- Espectrômetro (diagrama em blocos)

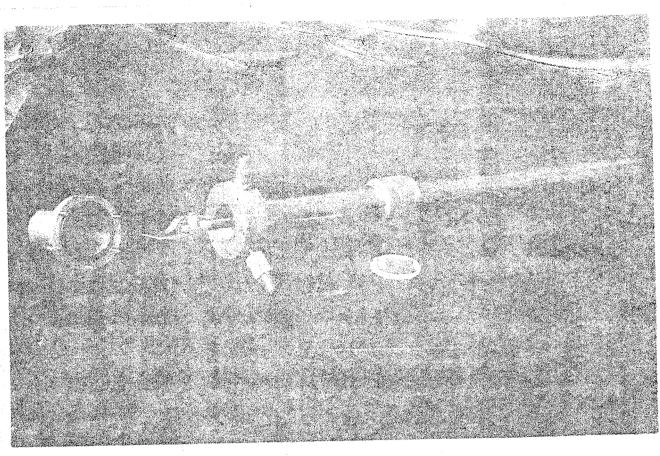
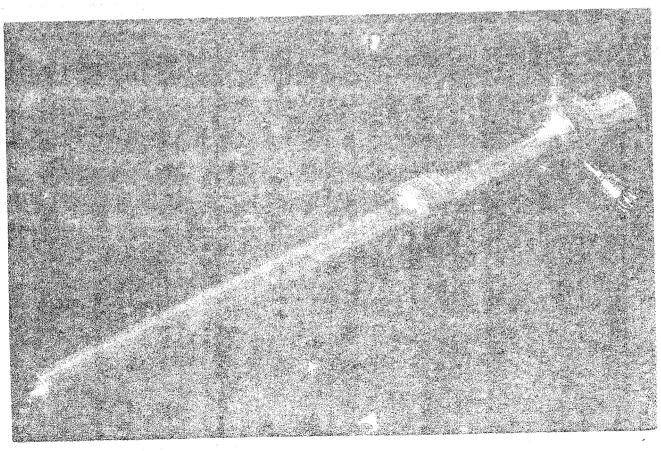


Fig.1 - CRIOSTATO ABERTO



mal o wrome order prterna no oriostato

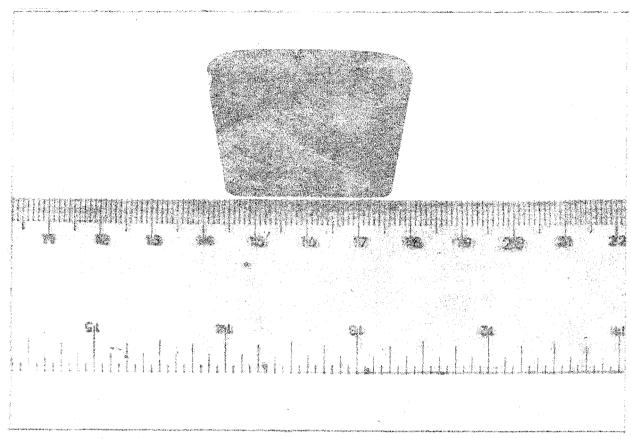
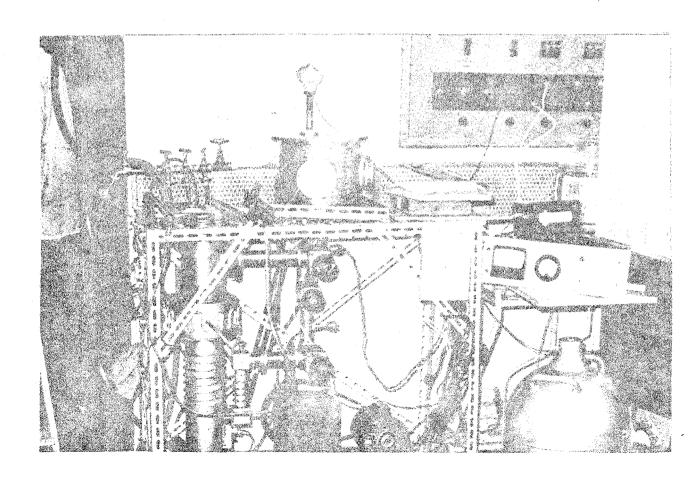


Fig.3 - CRISTAL DE GERMÂNIO



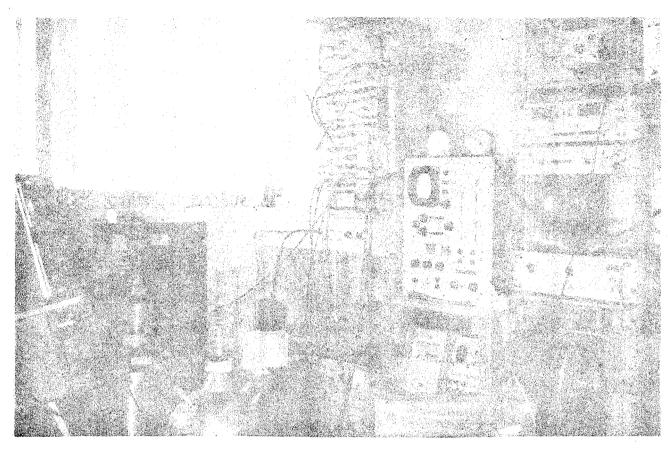
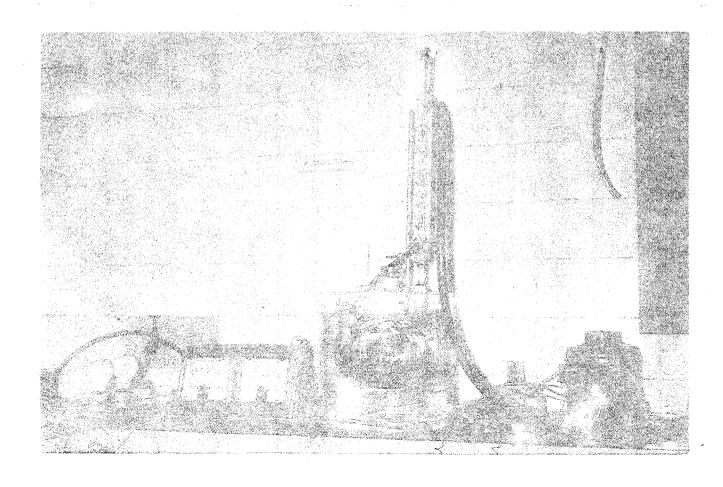


Fig.5 - VISTA DA APARELHAGEM UTILIZADA



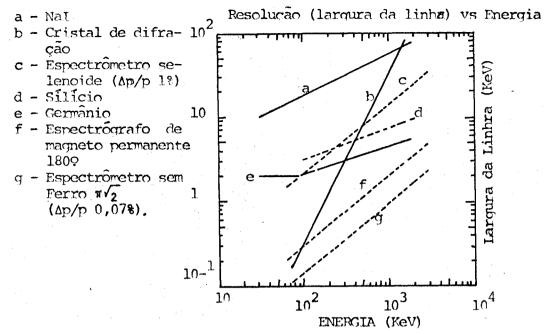


FIG. 7 Comparação da resolução em função da energia para diferentes espectrometros nucleares.

Eficiência aproximada do pico de energia total (os ângulos sólidos estão entre parênteses) '

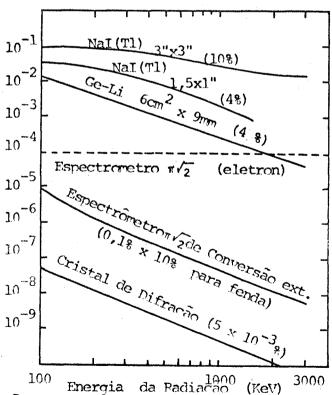


FIG. 8 Comparação da eficiência de diversos espectromêtros.

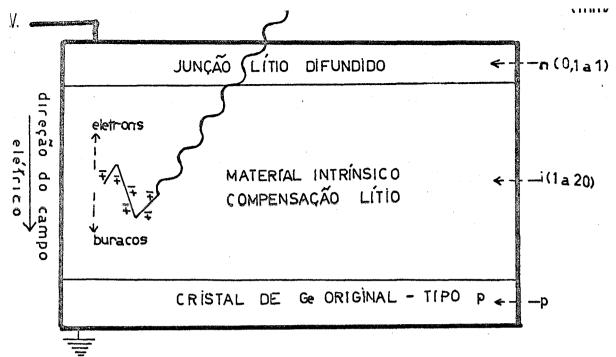


FIG. 9 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE DETETOR DE Ge-LI PLANAR

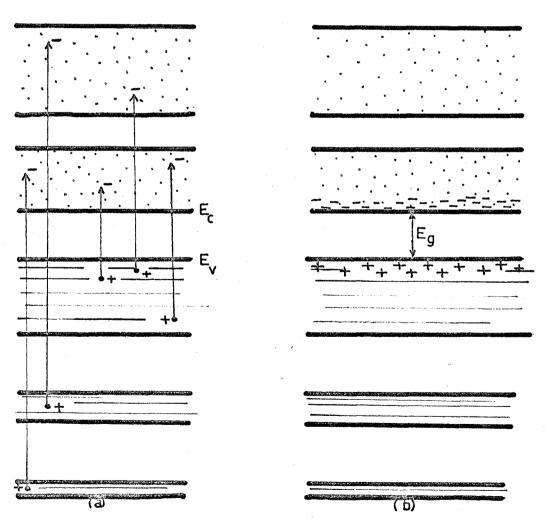


FIG. 10

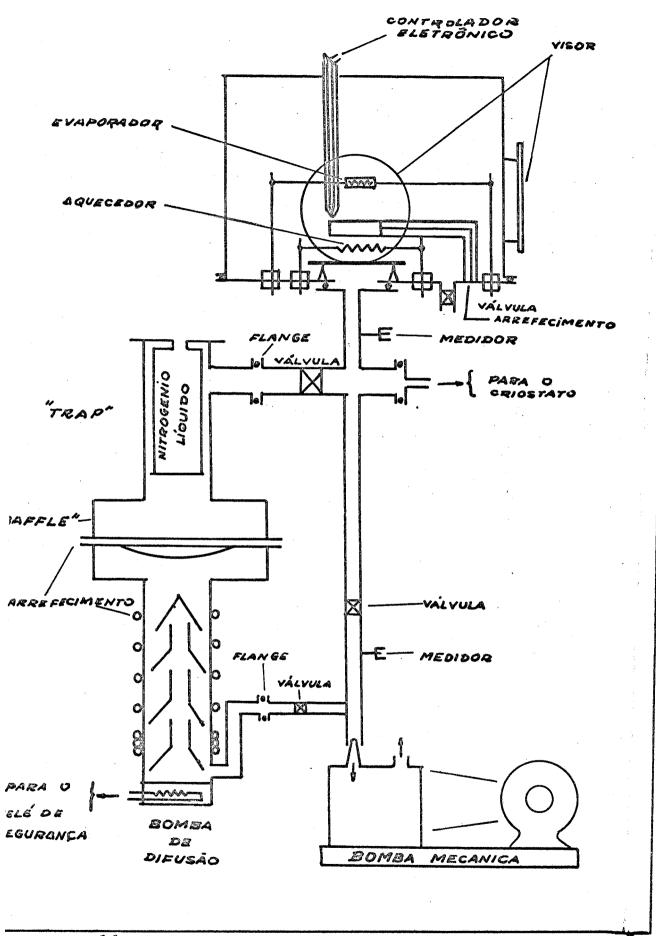


FIG. 11 SISTEMA DE VACUO

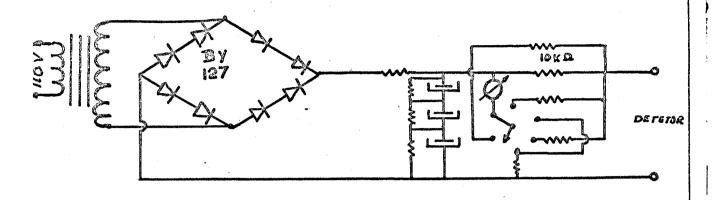


FIG. 12

SISTEMA DE CONTRÔLE DE TEMPERATURA

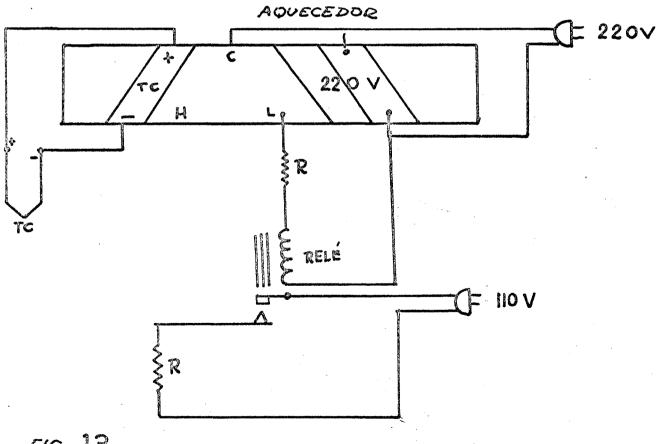
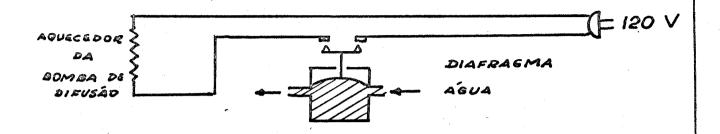
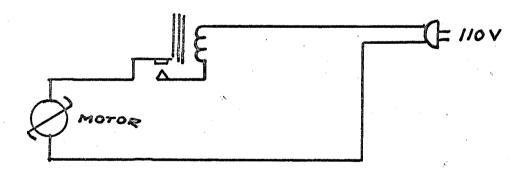


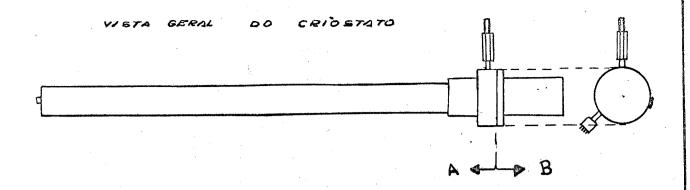
FIG. 13

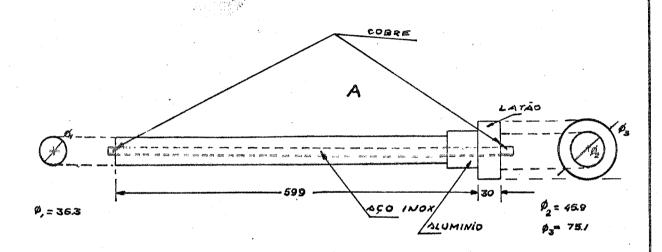
A) DA BOMBA DE DIFUSÃO



B) DA BOMBA MECÂNICA :







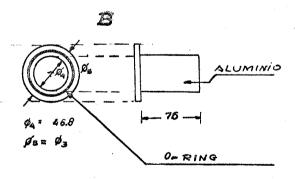


FIG. 15

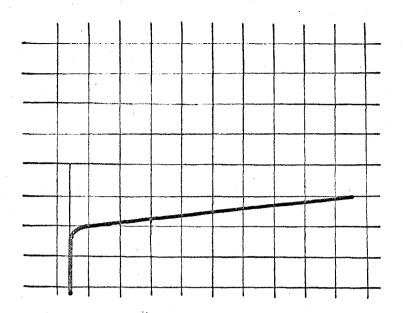
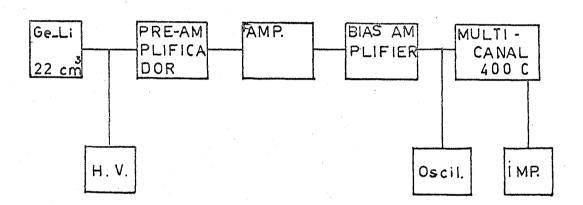


FIG-16 CORRENTE & VOLTAGEM

HORIZONTAL 20V/cm VERTICAL 1mA/cm



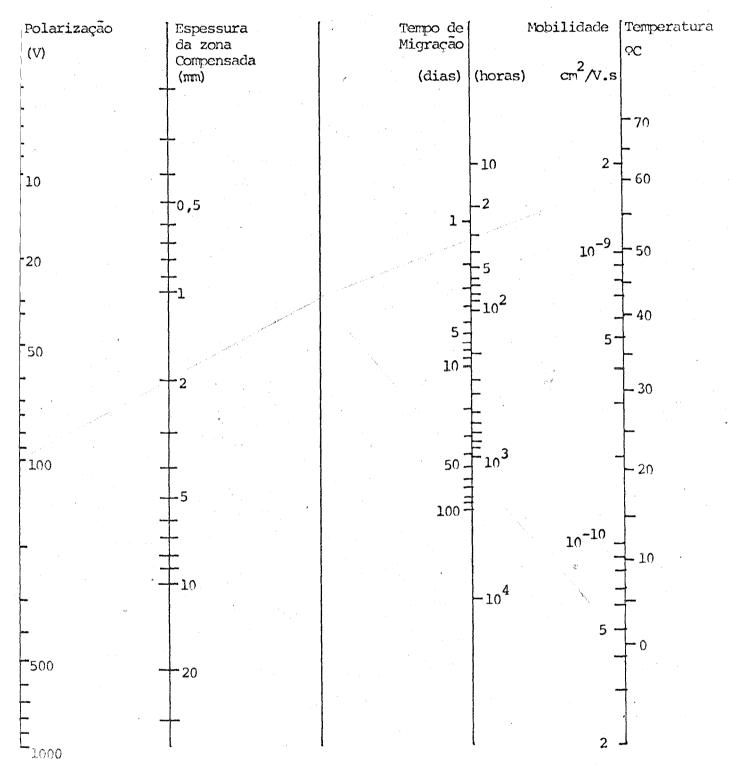
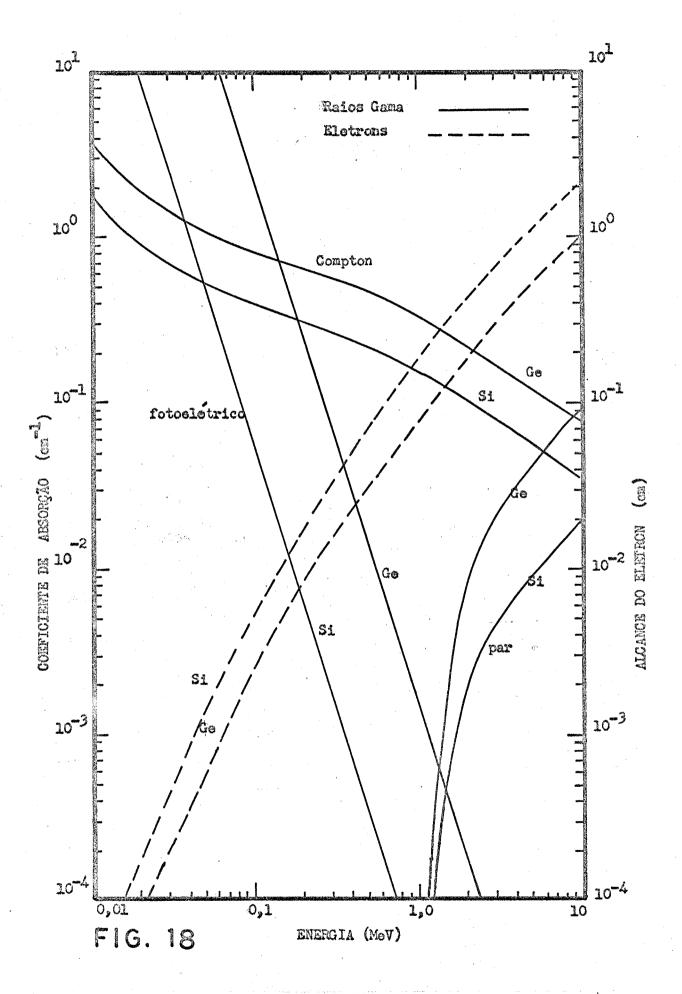


FIG. 17- Ábaco para determinação da espessura da zona compensada em função de diferentes parâmetros: tensão de polarização, temperatura, tempo de migração. (Nucl.Instr. and Meth. 35(1965)113-119 L.Stab et al.)



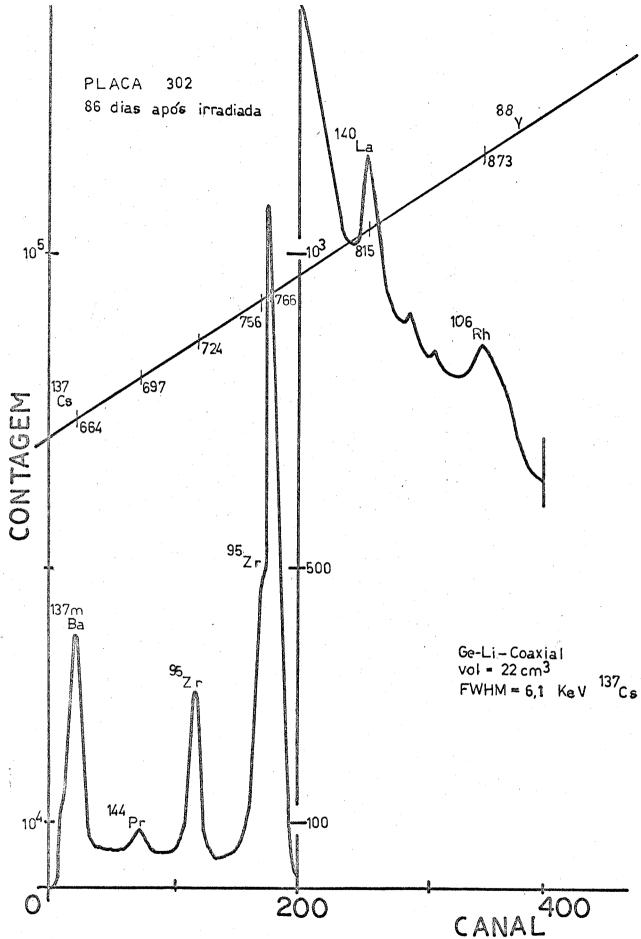


FIG.19 ESPECTRO DE RAIOS GAMA DE PRODUTOS DE FISSÃO

BIBLIOGRAFIA

- 1 F.S. Goulding, J.W. Mayer, J.M. Hollander Nuclear Instruments and Methods, 43 (1966)
- 2 L.P. Adda et al IEEE NS-15 (1968) 347
- 3 R.C. Wit IEEE -NS-15 (1968) 352
- 4 F. Cappellani Nuclear Instruments and Methods, 37 (1965) 352
- 5 W.L. Hansen Nuclear Instruments and Methods, 31 (1964) 301
- 6 H.P. Hotz Nuclear Instruments and Methods, 37 (1965) 93
- 7 F. Admas Atomic Energy Review IAFA- Vol. 5 No 4 (1966) 31
- 8 G.T. Ewan Canadian Journal of Physics, 42 (1964) 2286
- 9 H.L. Malm Canadian Journal of Physics, 43 (1965) 1173
- 10- R.J. Nickles Thesis to MS. Universidade de São Paulo (1967)
- 11- J. Takacs Nuclear Instruments and Methods, 33 (1965) 171
- 12- Proceding of a Panel, IAEA (1966) on the use of Lithium Drifted Ge Detectors
- 13- Guy A. Armantrout, IEEE-NS-13 (1966) 328
- 14- H.M. Mann IEEE-NS-13 (1966) 336
- 15- H.J. Fiedler Nuclear Instruments and Methods, 40 (1966) 229
- 16- J.M. Kuchly Nuclear Instruments and Methods, 47 (1967) 148
- 17- F. Cappellani Nuclear Instruments and Methods, 47 (1967) 121
- 18- Semicondutor Counters for Nuclear Radiation Dearnaley and Northrop, Spon (1963)
- 19- Semiconductor Particle Detectors J.M. Taylor, Butterworths (1963)
- 20- Electrons and Holes in Semiconductors Shockley
- 21- Pell, IRE NS-9 (1962)
- 22- A.J. Haverfield PhD Thesis, Lawrence Padiation Laboratory, Universidade da California, USA, Novembro 1966 UCRL 16969

- 23- P.E. Gibbons The development and application of Li-Drift Ge diodes at A.E.R.E. AERE-R 5206 (1966)
- 24- F. Adams A mouting procedure for Ge(Li) detectors Nuclear Instruments and Methods, 48 (1969) 338
- 25- J.W.T. Dabbs, F.J. Walter Semiconductor Nuclear Particle Detectors National Academy of Sciences NRS publication 871 (1961) Washington D.C.
- 26- G. Dearnaley Mucleonics 22, NO 7, 78 (1964)
- 27- E.Sakai, H.L. Malm, J.L. Fowler Proceedings of the conference on semiconductor Nuclear Particle Detectors and circuits on AECL - 2762
- 28- L. Stab, R. Henck, P. Siffert, A. Coche Nuclear Instruments and Methods 35 (1965) 113
- 29- Laboratory Manual A-Semiconductor Detectors and Associated Eletronics 2nd. ed. November 1968 OPTEC
- 30- Takayanagi, Oi, Kobayashi, Sugita Nuclear Science and Technology, 3 (5) (1966)
- 31- Oi, Tanabe, Takayanagi, Matsushima Nuclear Science and Technology,4(7)
 (1967)
- 32- Hattori, J. At. Energy Soc. Japan, 3 (2) e 3 (3) (1961)
- 33- Peirson, Brit J. Appl. Phys., 6, 444 (1955)
- 34- E. Troubtzkoy and H. Goldstein Nucleonics, Vol. 18, NO 11 (1960)171/210

ERRATA

Pāgina	Linha	Onde se lê	Leia-se
la.	4a.	intensidades	intensidades da radiação γ
2a.	la.	de Li difundidos.	compensados com Li.
2a.	12a.	(a 3509C) aproximadamente	(a 3509C) e migrou aproximada- mente
4a.	8a.	necessários portadores	necessários materiais com por- tadores
6a.	5a.	pela meia vida de	pelo tempo de
ба.	8a. e 9a.	Tempo de deteção de Portadores ^t C. Deve ser curto, o que leva a que os elétrons	Tempo de coleção de portadores t. Deve ser curto, o que exi- ge que os elétrons
6a.	23a.	condições normais	condições ideais
8a.	2a.	$\rho_{i} = \frac{1}{\alpha n_{i} (\mu_{h} + \mu_{i})}$	$\rho_{i} = \frac{1}{\alpha n_{i}} \frac{1}{(\mu_{h} + \mu_{e})}$
8a.	9a.	elétro-buraco	elétron-buraco
8a.	21a.	pureza	impureza
9a.	5a.	buracos livres ou elétrons	buracos e/ou elétrons livres.
9a.	lla.	meia vida o mais alto	vida média a mais alta
10a.	7a.	meia vida	vida média
13a.	16a.	Foram usados	Foi usada
14a.	16a.	de C ₅ H ₁₂ . P.A.	de C ₅ H ₁₂ e C ₆ H ₁₄ . P.A.
14a.	17a.	409C fica	409C a 609C fica
14a.	18a.	de detetor.	no detetor.
15a.	8a.	na junção.	na junção e na região p.
18a.	15a.	medir tal corrente	medir a corrente
19a.	18a.	por apresentar melhor resolu- ção.	além de apresentar melhor re- solução com detetores de Ge- Li.
20a.	lla.	144 _{La}	140 _{La}
Tab. I	8a.	Atoms/cm ³	Atomic density